


## Dichiarazione prove di tipo

*/Type tests declaration*

Dichiarazione D01 25638-150011  
*/Declaration no.*

EuroTest Laboratori S.r.l.  
via Marconi, 23 – 35020 Brugine (PD) – Italy

Dichiara che il prodotto:  
*/Declares that the product:*

Tipo <i>/Type</i>	Marca <i>/Trademark</i>	Modello <i>/Model</i>	Numero di serie <i>/Serial number</i>	Produttore <i>/Manufacturer</i>
Pannello fotovoltaico <i>/Photovoltaic panel</i>		SV60-250	1140701885	SOLVIS d.o.o. Cehovska 106, 42000 Varazdin, Croatia

E' stato sottoposto alle verifiche di prova per la degradazione indotta da potenziale (PID) in accordo alla bozza di norma:

*/Was tested for verification of potential induced degradation (PID) according to the draft standard:*

82/685/NP (futura norma IEC 62804 */future standard IEC 62804*)

Prova di durata alle tensioni di sistema per moduli in silicio cristallino – Qualificazione ed approvazione di tipo



*/System voltage durability test for crystalline silicon modules - Qualification and type approval*

Con applicazione di una tensione positive pari a +1000Vdc tra le celle e la cornice metallica. I dettagli della prova sono riportati all'interno del Rapporto di Prova n. PVP04 25638-140211 emesso da Eurotest Laboratori S.r.l. il 03 Mar 2015

*/With application of a positive voltage equal to +1000Vdc between the cells and the metal frame. The details of the test are described in the Test Report no. PVP04 25638-140211 issued by Eurotest Laboratori S.r.l. on March 3, 2015*

E dichiara inoltre che i prodotti:

*/And also declares that the products:*

Tipo <i>/Type</i>	Marca <i>/Trademark</i>	Modello <i>/Model</i>	Numero di serie <i>/Serial number</i>	Produttore <i>/Manufacturer</i>
Pannello fotovoltaico <i>/Photovoltaic panel</i>		SV60-260	115100316	SOLVIS d.o.o. Cehovska 106, 42000 Varazdin, Croatia
Pannello fotovoltaico <i>/Photovoltaic panel</i>		SV60-275E	115100318	SOLVIS d.o.o. Cehovska 106, 42000 Varazdin, Croatia

Sono stati sottoposti alle verifiche di prova per la degradazione indotta da potenziale (PID) in accordo alla bozza di norma:

*/Were tested for verification of potential induced degradation (PID) according to the draft standard:*

82/685/NP (futura norma IEC 62804 */future standard IEC 62804*)

Prova di durata alle tensioni di sistema per moduli in silicio cristallino – Qualificazione ed approvazione di tipo

*/System voltage durability test for crystalline silicon modules - Qualification and type approval*

Con applicazione di una tensione positive pari a -1000Vdc tra le celle e la cornice metallica. I dettagli della prova sono riportati all'interno del Rapporto di Prova n. PVP03 25638-150011 emesso da Eurotest Laboratori S.r.l. il 02 Mar 2015

*/With application of a positive voltage equal to -1000Vdc between the cells and the metal frame. The details of the test are described in the Test Report no. PVP03 25638-150011 issued by Eurotest Laboratori S.r.l. on March 2, 2015*

Brugine, 13/03/2015

Responsabile tecnico del laboratorio  
*/Technical Laboratory Manager*

